

智能手机插拔寿命测试标准

产品名称	智能手机插拔寿命测试标准
公司名称	深圳市亿博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区侨鸿盛文化创意园写字楼A栋218（注册地址）
联系电话	13530187509

产品详情

按键寿命测试可对手机、MP3、电脑、电子词典按键、摇控器按键、硅橡胶按键、硅胶制品等做寿命测试，适用于检测按键开关、轻触开关、薄膜开关等各类按键进行寿命试验。试验模拟消费者使用产品，产品的部件及功能的承受能力。

按键寿命测试

模拟消费者在长期使用产品的按键，按键的耐久性能。

参数

测试频率:0~600次/min(MAX)

测试力范围:0~1.2kgf

测试头规格:直径6mm和12mm

硬度邵A-50

振台尺寸(英寸):L48xW48

挤压寿命测试

笔记本、电子书和平板电脑等产品各部分承受压力的精确受力模拟，验证产品的抗压耐久性能。

压力范围:0~100kgf

测试位移:0~150mm

测试速度:0~52mm/s

扭矩寿命测试

电子书和平板电脑等产品承受扭转外力的精确扭矩模拟，验证产品的抗扭性能。

扭矩范围:500kgfcm

测试角度:0~60度

测试速度:0~360度/秒